

Ю.В.Куликов, В.Д.Рябцов, Е.А.Силаев

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ИОНИЗАЦИОННЫМ ДЕТЕКТОРОМ ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОНДЕНСИРОВАННОГО КСЕНОНА

1972

BM(@KMX)HEPFMÁ

Adbepateph9

P13 - 6541

Ю.В.Куликов, В.Д.Рябцов, Е.А.Силаев

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ИОНИЗАЦИОННЫМ ДЕТЕКТОРОМ ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОНДЕНСИРОВАННОГО КСЕНОНА



Предложенная Альварецем /1/ " barrel of liquid Ar " для измерения энергии частиц методом полного поглощения представляет большой интерес – необходимость в приборах для прецизнонного спектрометрирования частиц высоких энергий очевидна.

В настоящей работе рассматриваются вопросы, касающиеся перспективы создания ионизационного детектора полного поглощения для измерения энергии электронов и у -квантов высоких энергий.

С точки эрения практической реализации такого прибора оптимальной рабочей средой является конденсированный ксенон. Эффект электронной проводимости, благодаря которому открывается возможность создания ионизационных детекторов с приемлемыми временными характеристиками, наблюдался и в жидком и в твердом $Xe^{/2-4/}$. Ксенон имеет относительно высокий заряд Z = 54 и, соответственно, малую радиационную длину: жидкий $T = 163^{\circ}$ К: $X_0 \approx 2.8$ см ($X_0 = 8.5$ г/см², $\rho = 3.1$ г/см³), твердый $T = 161^{\circ}$ К: $X_0 \approx 2.4$ см ($\rho = 3.6$ г/см³).

Для конденсированного аргона X₀≈13 см.

Принцип действия ионизационного детектора полного поглощения основан на том, что первичный электрон (γ -квант) за счет электромагнитных взаимодействий теряет свою энергию на генерацию ливневых электронов (e^+ и e^-), которые в результате ионизационных потерь поглощаются в рабочем веществе. В конечном итоге вся энергия первичной частицы (E_0) расходуется на ионизацию. Выделившийся при этом заряд равен:

$$Q_0 = \frac{E_0}{\omega} e_0 ,$$

ω -энергия, затрачиваемая на образование пары ионов; e_{0=1,6}·10⁻¹⁹к
 - элементарный заряд.

Видно, что E₀ пропорциональна Q₀ и определение энергии частицы, создавшей ливень, сводится к измерению выделившегося заряда.

Измерение Qo можно провести с помощью импульсных ионизационных камер, электроды которых расположены непосредственно в ксеноне (рис. 1). Электроды, соединенные через один, образуют единый высоковольтный электрод прибора. Остальные являются собирающими (сигнальными). Таким образом, детектор в целом представляет собой последовательность ионизационных плоско-параллельных камер, каждая из которых образована двумя высоковольтными (*H*) и одним сильным (S) электродами.



Рис. 1. Система электродов ионизационного детектора полного поглощения.

Процесс сбора заряда в камере с конденсированным. Хе проходит, очевидно, так же, как и в камере с газовым наполнением подобной геометрии. Работа плоско-параллельных камер хорошо изучена и широко описана в литературе, например, ^{/6/}. При полном сборе всех электронов и ионов амплитуда сигнала равна:

$$V_{max} = q_0 / C ,$$

вклад электронной и ионной компонент соответственно:

$$V_{max}^{-} = q_{0} / C \cdot \eta , \qquad (1)$$

$$V_{max}^{+} = q_{0} / C (1 - \eta) , \qquad (1)$$

$$\eta = x / d .$$

Здесь q₀ -заряд, выделенный в чувствительном объеме камеры; С -суммарная емкость камеры и измерительного прибора; x -расстояние центра тяжести q₀ до собирающего электрода; d -междуэлектродное расстояние.

Камеры с собиранием зарядов обоих знаков известны под названием ионных камер. Амплитуда импульса на их выходе пропорциональна выделенному заряду и не зависит от места, где этот заряд выделился, однако, временное разрешение (десятки миллисекунд) значительно ограничивает область применения ионных камер. Дифференцирование сигнала с постоянной времени, сравнимой с временем сбора электронов, позволяет выделить быструю электронную компоненту и тем самым на несколько порядков улучшить временные характеристики камеры. Такие камеры получили в литературе название электронно-импульсных. Но, как это видно из равенства 1, амплитуда импульса зависит от места ионизации и ориентации трека – эта зависимость называется индукционным эффектом – и поэтому не может служить мерой выделенного заряда.

Рассмотрим влияние индукционного эффекта на энергетическое разрешение ионизационного детектора полного поглощения на основе жидкого ксенона, измерение заряда в котором проводится электронно-

импульсными камерами. Величину междуэлектродного расстояния *d* выберем равной 1,4 см, 0,7 см и 0,35 см, что соответствует при длине прибора в 20 X_o (56 см) – 20,40 и 80 камерам.

Энергетический спектр ливневых электронов имеет вид /7/

$$N(E) = E_0 / \beta \chi (\epsilon), \qquad (2)$$

$$\epsilon = \frac{2,29 E}{\beta} , \qquad (2)$$

$$\chi (x) = 1 + x e^x E_i (-x) , \qquad (2)$$

$$E_i (-x) = -\int_x^{\infty} \frac{e^t}{t} dt .$$

Ê'n

E - энергия ливневого электрона; β = 11 Мэв - критическая энергия для $Xe^{-/5/2}$.

Энергетический спектр электронов ливня в Xe (рис. 2) - мягкий: 75% частиц имеют энергию меньше критической, 30% меньше 1 Мэв.



Рис. 2. Энергетический спектр ливневых электронов.

Электроны ливня, в зависимости от их энергии, либо проходят междуэлектродные промежутки полностью, образуя ионизационные треки, которые назовем *f* -треками, либо пересекают высоковольтные или сигнальные электроды (треки *h* и s соответственно), либо весь пробег ливневого электрона укладывается в междуэлектродном слое - *i* -трек. Треки *h* и s образуют также "начала" и "концы" треков электронов больших энергий. "Свертка" треков со всего чувствительного объема схематически показана на рис. 3.



Рис. 3. Ионизационные треки, образованные при поглощении ливня. "Свертка" в один междуэлектродный слой.

Флуктуации наведенного заряда от треков определенного типа зависят, очевидно, от их числа, пространственного распределения и спектра выделенных зарядов. Сделаем следующие предположения:

 і -треки могут образовывать электроны ливня, пробег которых меньше междуэлектродного расстояния d . Зависимость энергия-пробег для электронов дается выражениями /8/:

$$R = 0,542 \cdot E - 0,133 (r/cM2) 0,8 < E < 3 M \Rightarrow B;$$

$$R = 0,407 E^{-1,38} 0,15 < E < 0,8.$$

Полагая, что линейная плотность ионизации в Xe для электронов с энергией, большей 3 Мэв, равна $\rho_{ion} = \beta / x_0$, получим зависимость энергия - пробег для электронов с E > 3 Мэв:

$$R = R (3 M_{\mathcal{B}B}) + \frac{E-3}{\rho_{ion}}$$
, $E > 3 M_{\mathcal{B}B}$, $R < d$.

Зависимость энергия-пробег для электронов в жидком Хе показана на рис. 4.

 2. Спектр выделенных зарядов (q_i) определен спектром ливневых электронов, за вычетом тех электронов ливня, которые пересекли
 какой-либо электрод. Вероятность пересечения находим по формуле Бюффона ^{/9/}

$$p = \frac{2R}{\pi d}$$

3. Расстояния центров тяжестей (x_i) выделенных зарядов (q_i) распределены равномерно от 0 до d .

4. h-и s -треки имеют изотропное угловое распределение.

5. Заряды, выделенные при образовании h-и s -треков (q_h и q_s), распределены равномерно от 0 до максимального значения, равного энергии электрона с пробегом R = d.

6. Флуктуации наведенного заряда от *f* -треков обусловлены δ электронами, распределение которых предполагается равномерным.

Среднее эначение амплитуды импульса при сборе всех электронов с одного трека равно:

$$\overline{v} = \int_{\eta} v \phi(\eta) d\eta$$

 ϕ (η)-плотность вероятности распределения η = \mathbf{x}/d ,

$$v = \frac{1}{C} - \frac{e}{\omega} e_0 \eta$$
(вольт) или

$$v = e \eta$$
(Мэв)

е – энергия, которую рассеял электрон ливня при образовании данного трека. Для i -трека получаем:

$$\overline{v}_i = \frac{e_i}{2};$$

среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma(v_i) \approx 0,289 e_i$$

Для h -треков: $\phi(\eta_h) = \frac{1}{1 - \eta_{h \min}}$,

 $\eta_{h \min} = 1 - \frac{R}{2d}$ - соответствует *h* -треку, который перпендикулярен плоскости *H* -электрода.

🏎 Интегрируя, получим:

A

$$\overline{v}_h = e_h \left(1 - \frac{R}{4d}\right) ,$$

$$\sigma \left(v_n\right) = 0,144 \frac{e_h R}{d} .$$

налогично для s -треков:

$$\overline{v_s} = \frac{e_s R}{4d}$$
,
 $\sigma(v_s) \approx 0.144 \frac{e_s R}{d}$

Количество треков каждого типа определим с помощью выражения (2). Зная число электронов с *R < d*, их пробеги и число пересечений, найдем количество *i* -треков *N*, . Все остальные электроны ливня



Рис. 4. Зависимость пробега электронов ливня R (см) от энергии E в жидком ксеноне.

 $\left(\frac{E_0}{\beta} - N_i\right)$ образуют *h*-, *s*-и *f* -треки. При этом число *h* _ треков в среднем равно числу *s* -треков:

$$\bar{N}_{h} = \bar{N}_{s} = \frac{E_{0}}{\beta} - N_{i}$$

Флуктуации, обусловленные статистикой N_h и N_s , определяем по ^тформуле Лапласа, считая, что образование h или s -трека равновероятно.

Амплитуда импульса при сборе всех электронов ионизации, образованных при полном поглощении частиц с энергией E_0 , будет распределена нормально (согласно предельной теореме Ляпунова ^{/9/}) со средним значением:

$$V = \frac{E_0}{2}$$

Среднеквадратичное отклонение σ (V) найдем квадратичным суммированием по всем трекам. Зависимость σ (V) / V от $E_0(1 + 100 \, \Gamma_{3B})$ для трех значений междуэлектродного расстояния $d - \frac{x_0}{2}, \frac{x_0}{4}, \frac{x_0}{8}$ представлена на рис. 5. Видно, что влияние индукционного эффекта на энергетическое разрешение зависит от величины d и уменьшается с ростом энергии. Аналогичный расчет для твердого ксенона (ho = 3,6 г/см³) дает значения σ (V)/V на \approx 10% выше, чем для жидкого Xe.

Для оценки шумов спектрометрической аппаратуры воспользуемся данными о разрешении спектрометрических предусилителей, предназначенных для работы с полупроводниковыми детекторами большой емкости, например, /10/.





При измерении заряда ионизационной камерой на основе ксенона разрешение предусилителя составит:

 $\frac{1/2}{\Delta} \frac{\mathbf{X}e}{\mathbf{X}} \approx \left(\Delta_{0}^{Si} + \frac{d\Delta^{Si}}{dC} \mathbf{C} \right) \frac{\omega}{\omega^{Si}} ,$

где $\Delta_0^{Si} \approx 4$ Гэв — разрешение усилителя при нулевой емкости на входе для кремниевого детектора, $\frac{d\Delta^{Si}}{dC} \approx 0,017 \frac{K \Rightarrow B}{\pi \Phi}$ — степень ухудшения разрешения при увеличении емкости, $C = \frac{S}{d} \frac{\epsilon_0}{c_2}$ — емкость камеры: $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{M}$; ϵ_r (жидкий Xe) = 1.88 /11/; ϵ_r (твердый Xe) = 2,03; $\omega^{Si} = 3,8$ эв — средняя энергия, расходуемая на образование пары ионов для кремния, $\omega^{Xe} \approx 21$ эв — для ксенона (газ). Для детектора диаметром 1 метр емкость камеры равна (жидкий Xe):

$$d = \frac{X_0}{2} - C = 1870 \text{ m}\phi,$$

$$d = \frac{X_0}{4} - C = 3740 \text{ m}\phi,$$

$$d = \frac{X_0}{8} - C = 7480 \text{ m}\phi.$$

Разрешение одной камеры будет равно:

$$d = \frac{X_0}{2} - \frac{1/2}{\Delta} Xe \approx 0,20 \text{ M} \Rightarrow B,$$

$$d = \frac{X_0}{4} - \frac{1/2}{\Delta} Xe \approx 0,37 \text{ M} \Rightarrow B,$$

$$d = \frac{X_0}{8} - \frac{1/2}{\Delta} Xe \approx 0,72 \text{ M} \Rightarrow B.$$

Суммируя квадратично по всем камерам, получим:

20	камер		$^{1/2}\Delta_{\rm m}$	~	0,9	Мэв,
40	камер	-	$^{1/2}\Delta_{\mathrm{III}}$	*	2,3	Мэв
80	камер	-	$^{1/2}\Delta_{\mathrm{m}}$	n	6,4	М эв.

Для Е = 1 Гэв индукционный эффект равен:

20 камер –
$$\frac{1/2}{\Delta}_{\text{инд}} \approx 2.7 \text{ Мэв,}$$

40 камер – $\frac{1/2}{\Delta}_{\text{инд}} \approx 16 \text{ Мэв,}$
80 камер – $\frac{1/2}{\Delta}_{\text{инд}} \approx 10 \text{ Мэв.}$

Видно, что влияние шумов слектрометрической аппаратуры на энергетическое разрешение значительно меньше влияния индукционного эффекта при *E*₀ = 1 Гэв и становится пренебрежимо малым при энергиях больше 1 Гэв.

Флуктуации ионизационных импульсов, обусловленные конечными размерами прибора, увеличиваются с энергией и становятся сравнимыми с флуктуациями, которые дает индукционный эффект при $E_0 \approx 5 - 10$ Гэв ($L = 20 X_0$, диаметр 1 м). Для больших энергий необходимо увели – чение размеров.

Таким образом, расчеты показывают, что энергетическое разрешение электронно-импульсного ионизационного детектора полного поглощения

на основе конденсированного ксенона определяется индукционным эффектом и составляет, например, $\delta \approx \pm 0.9\%$ для $E_0 = 1$ Гэв и $\delta \approx \pm 0.3\%$ для $E_0 = 10$ Гэв ($d = \frac{X_0}{8}$).

В заключение приведем экспериментальные данные о скоростях прейфа электронов в конденсированном ксеноне:

жидкий Xe ($T = 163^{\circ}$ K) - $v = 0.3 \cdot 10^{6}$ см/сек $^{/2/}$, жидкий Xe ($T = 254^{\circ}$ K) - $v = 1.2 \cdot 10^{6}$ см/сек $^{/3/}$, твердый Xe ($T = 157^{\circ}$ K) - $v = 0.6 \cdot 10^{6}$ см/сек $^{/2/}$.

Данные соответствуют области сильного поля, где скорость дрейфа практически не зависит от напряженности поля. По этим цифрам можно пределить время сбора электронов для конкретных размеров детектора, а значит, и его временные характеристики.

Литература

- 1. Luis W.Alvarez. LRL Group A, Physics Note 672, 1968.
- L.S.Miller, S.Howe and W.E.Spear. Phys.Rev., v.166 (3), 871, 1968.
- Ю.В. Куликов, Н.И. Малашкевич, В.Д. Рябцов, Е.А. Силаев. Сообшение ОИЯИ, Р13-5403, Дубна, 1970.
- 4. Richard A.Muller et al. Preprint UCRL-20811, 1971.
- 5. О.И. Довженко, А.А. Поманский. ЖЭТФ, 45, 268, 1963.
- 6. В. Векслер, Л. Грошев, Б. Исаев. Ионизационные методы исследования излучений. М. ГИТТЛ, 1949.
- 7. С.3. Беленький. Ливневые процессы в космических лучах. М.ГИТТЛ, 1948.
- 8. В. Прайс. Регистрация ядерного излучения. М. НИЛ, 1960.
- 9. Б.В. Гнеденко. Курс теории вероятности. М. ГИТТЛ, 1954.
- 10. E.Elad and C.W.Williams. Moscow Trade Conf., May 1971.
- Ralph L.Amey and Robert H.Cole. Journ. of Chemical Physics, v. 40 (1), 146, 1964.

Рукопись поступила в издательский отдел 21 июня 1972 года.